This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LASER BEAM MARKING SYSTEM

Patent Number:

JP2187288

Publication date:

1990-07-23

Inventor(s):

YOSHIOKA YOSHIO; others: 07

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

□ JP2187288

Application Number: JP19890002702 19890111

Priority Number(s):

IPC Classification: B23K26/00; G02F1/13

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain high speed marking and to easily enable changing of the marking contents in wide range by making liquid crystal of a mask for laser beam and generating and registering the marking contents with computer.

CONSTITUTION: The laser beam 2 emitted from a laser beam generator 1 is introduced to the objective work 4 through the liquid crystal 3. A reflecting plate 12 passes the beam passing through parts of letter and image of figure on the liquid crystal 3 to execute the marking on the objective work 4, and the remained beam having different polarized direction is reflected and made incident or a pattern recognition unit 5 to observe the marking. The marking contents are generated and registered with a host computer 9 and commanded to a marker controller 6 to manufacture necessary image on the liquid crystal 3. The high speed marking is obtd. and the marking contents can be easily changed in the wide range.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-187288

③Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成2年(1990)7月23日

B 23 K 26/00 G 02 F 1/13

5 0 5

7920-4E 8910-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 4 頁)

②発明の名称 レーザマーキングシステム

②符 頤 平1-2702

②出 頤 平1(1989)1月11日

⑩発 明 者 吉 岡 芳 夫 茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所 国分工場内

⑩発 明 者 大 川 宏 男 茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所 国分工場内

⑫発 明·者 斎 藤 清 茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所 国分工場内

愛発明者 藤本 実 茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所

国分工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

邳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

レーザマーキングシステム

- 2. 特許請求の範囲
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は被晶をマスクに用いたマーキング装置及びこの装置を構成要素の一部に用いたレーザマーキングシステムに関する。

〔従来の技術〕

世来の数値は特開昭59-45091号公領のように (第3図参照)レーザピームをスキャンして文字をかくない。このようにガルバスをかったが、このようにガルバスをかったが、このようにガルバスを発力した。また、かったのはいかがいた。また、別のマーキング方式として特別昭59-5787号公領の印字形状だで印字をあった。中野光路中にマスクを通けの中学形状だで印字すいが、印字のがあるがになった。

第4回に示したように、あらかじめ文字、記号が打ちぬかれたマスクを回転して印字内容を可変する装置(参考文献:質士時報VOL60%11)も考案されているが、この場合も印字内容が限定されてしまう欠点があつた。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は従来技術が持つている

- (1) 印字内容は可変であるが、印字時間がかかる。 (スキヤン方式マーカ)
- (2) 印字速度は速いが、印字内容が固定されてしまう。 (マスク式マーカ)

本発明の目的は、高速でかつ印字内容も広範囲 に可変できる装置を提供するものである。また印 字内容を上位コンピュータより受信することによ り、印字内容の表示、印字、印字後の良否判定を 可能とするレーザマーキングシステムを提供する ことにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のレーザマーキングシステムは、マスクに耐光性のある液晶を用い、かつ被晶通過後のレーザ光を印字に使用するための結像光学系、液晶の不具合を監視するための観視光学系を備え、該液晶を制御するマーカコントローラ、レーザを制御するレーザコントローラ及びマーカコントローラへ印字情報を送信する上位コンピュータにより違成される。

反射するので、対象ワークには液晶3に表われた 像の形にレーザ光が当てられてマーキングが行わ れる・一方反射板12で反射された光は、パター ン認識装置へ入射される。この光は、ワークに入 射する光とはネガとポジの関係にあるので、この 光を監視することにより、ワークへのマーキング の監視ができる。

(作用)

上記システム構成することにより印字内容は、マーカコントローラ内に設けられたキヤラクタジエネレータ(漢字ROM)のデータを上位コンピュータより送信されて来る印字内容に基づき退択し、液晶を表示することにより容易に変更できる。また上位コンピュータで作つた図形記号情報を液晶に表示することもできる。

更に本方式では、 液晶をマスクとして使用する ため、 液晶の印字内容変更時間のみに印字時間が 制約されるので、 高速印字可能となる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例と第1図により説明する。

レーザ発掘器1から出射されたレーザ光2は被晶3を通つて対象ワーク4へと進かれる。この時被晶3の上に文字や図形の像が表われていると、その像の部分を通つた光とその他の部分を通つた光とでは偏光方向が異なっている。被晶3の後ろに反射板12を置くと特定の偏光方向のものだけ

コンピュータ9はデータベース10と接続されているので、例えばデータとして以前マーキングした内容を記録しておけば必要に応じてそれを取り出して印字を行うことができる。また、マーキングの成功不成功等の情報やワークの種類や数、良・不良の数等の生産管理のデータを持つこともできる。

レーザコントローラ7はレーザ発展器の充放電等の制御を行う。レーザコントローラ7は、レーザ発展器1の他にマーカコントローラ6とローグ・アンローダコントローラ11と接続されており、これらのユニットは周囲をとつて動くように制御される。

第2回にこれらユニットの動作のタイミング図を示す。マーカコントローラ6は、スタート信号をローダアンローダコントローラ11とマーカコントローラ6へ送信すると同時に自分は液品のパターンを変更する。ローダアンローダコントローラ11はワークを搬送し、レーザ発機器1は充電とする。これらの動作が完了した時点でマーカコ

特開平2-187288 (3)

ントローラ6はレーザ発展器1にレーザ照射信号を送り、レーザ発展器1はこれを受けてレーザ光を照射する。以降はこのサイクルを繰り返す。この間マーカコントローラ6へは印字内容についての情報が送られるがこれは上記タイミングとは非動期で処理される。

上位コンピュータ9はデータベース10の管理を行つたり、またパターン認識装置から異常信号を受取つた時にはマーカコントローラ6ヘフイードバックする。また新しいデータを作成する時はこの上位コンピュータ9の上で行う。

ローダ・アンローダコントローラ 1 1 はローダ・アンローダの制御を行う。ラインからの情報をレーザコントローラ 7 へも送る。

(発明の効果)

本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載されている様な効果を奏する。

- (1) マーキング内容を上位コンピュータにて作成・登録できる。(マーカコントローラにて)
- (2) 上記のマーキング内容をマニユアル、上位コ

ンピュータ、プログラムシーケンサ等により選択できる。

- (3) 上記の選択したマーキング内容を表示できる。
- (4) 同様に上記の選択したマーキング内容を波晶マスクに移送して、この被晶を透過したレーザ光をワークに当ててマーキングできる。
- (5) マーキング結果をデータベースに記録・保存できる。
- (6) マーキング内容を日時、数、性能によってマニュアル、又は自動で変化させられる。
- (1) 高速マーキングなおかつマーキング内容を容易にかつ広範囲に変えられる。

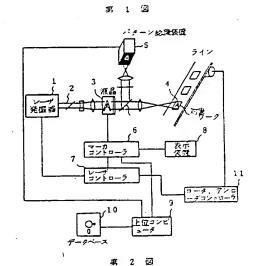
4. 図面の簡単な説明

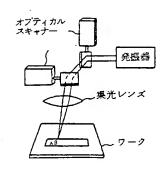
第1回は本発明の実施例であるレーザマーカの実施例として示したブロック図、第2回は第1図の動作を説明するタイミング図、第3回は従来のガルバノ式オプテイカルスキヤナーでスキャンする方式のレーザマーク装置の説明図、第4回は従来の円盤に多数のマスクを配置して円板の回転でマスクを選択する方式のレーザマーク装置の説明

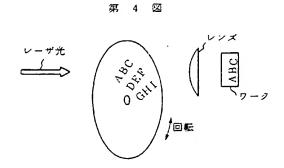
図である.

1 … レーザ発展器、 2 … レーザ光、 3 … 液晶マス ク、 4 … ワーク、 5 … パターン認識接収、 6 … マ ーカコントローラ、 7 … レーザコントローラ、 8 … 表示接収、 9 … 上位コンピュータ、 1 0 … デー タベース、 1 1 … ローダアンローダコントローラ。

代理人 弁理士 小川勝男公司







第1頁の続き							
@発	明	者	岩	木	清	栄	茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所 国分工場内
⑩発	明	者	根	本	健	-	茨城県日立市国分町1丁目1番1号 株式会社日立製作所 国分工場内
⑪発	明	者	桑	原	皓	=	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 充所内
⑰発	·明 ·	者	矢	野		眞	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内